生分解性ポリエステルフィルム表面に塗布した セルロースシングルナノファイバーの配向性評価 Orientation of cellulose single nanofibers on biodegradable polyester films

<u>岩田 忠久</u>^{a,b}, 岩本 伸一朗^a, 開 衛華^a, 佐々木 園^c, 増永 啓康^c, 高田 昌樹^b Tadahisa Iwata^{a,b}, Shin-ichiro Iwamoto^a, Weihua Kai^a, Sono Sasaki^c, Hiroyasu Masunaga^c, Masaki Takada^b

> ^a東京大学,^b理化学研究所,^c高輝度光科学研究センター/SPring-8 ^aThe University of Tokyo, ^bRIKEN Institute, ^cJASRI/SPring-8

ポリヒドロキシブチレート(PHB)の一軸配向フィルム、シリコン基板上に塗布したセルロースシング ルナノファイバー(SCNF)、PET フィルム上に塗布した CSNF の配向性を評価するために、微小角入射 小角&広角X線散乱を行った。PHB およびシリコン基板上の CSNF については、配向性を示す回折が 得られた。しかし、PET 基盤上に塗布した CSNF については、PET の回折が強すぎ、CSNF の回折を 捉えることが出来なかった。

Crystal orientation of PHB uni-axially oriented film and cellulose single nanofibers (CSNF) on silicon wafers or PET films was investigated by synchrotron grazing-incidence small-angle and wide-angle X-ray scattering measurements at BL40B2. Well-defined X-ray reflections were observed from PHB oriented film and CSNF on Si wafers, while it was quite difficult to find out the reflections of SCNF from wide-angle X-ray diffraction diagram for CSNF on PET films.

キーワード:微小角小角・広角X線散乱、ポリヒドロキシブチレート、セルロースシングルナノファ イバー、結晶配向

緒言:実験代表者はこれまで、自然環境中で 分解する生分解性ポリエステルであるポリ乳 酸(PLLA)やポリヒドロキシブチレート(PHB) を用いて、構造、物性および生分解性に関す る研究に従事してきた。生分解性ポリエステ ルの課題の一つとして、水蒸気透過性や酸素 透過性をいかにしてコントロールするかが挙 げられる。

最近共同研究者である東京大学の磯貝らは、 木材パルプを TEMPO 酸化することにより直径 数ナノメートルのセルロースシングルナノフ ァイバー(CSNF)を作製することに成功した。 このセルロースシングルナノファイバーは水 に分散し、それ自身でも非常に透明性の高い フィルムになるだけでなく、生分解性ポリエ ステルフィルム上に非常に薄く塗布すること が可能である。我々は、このセルロースシン グルナノファイバーを生分解性ポリエステル 上に塗布し、様々な塗布の方法により水蒸気 透過性や酸素透過性を制御した、高バリア性 を有する生分解性包装フィルムを開発するこ とを目的としている。

本研究では、生分解性プラスチックの一つ であるポリ乳酸(PLLA)および汎用プラスチッ クのポリエチレンテレフタレート(PET)フィ ルム上に塗布されたセルロースシングルナノ ファイバーのフィルム表面における配向性を、 大型放射光の微小角入射小角&広角 X 線散乱 により明らかにすることを目的とする。今回、 我々は初めて実験を行うことから、生分解性 ポリエステルの一つである PHB 一軸延伸フィ ルムの微小角入射小角&広角 X 線散乱を最初 に行い、回折現象の様子を掴むこととした。

実験: PHB 一軸配向フィルム、PET フィルム、 セルロースシングルナノファイバーを塗布し た PET フィルム (PET+CSNF)、PLLA フィルム、 セルロースシングルナノファイバーを塗布し た PLLA フィルム (PLLA+CSNF)、シリコン基板 上に塗布したセルロースシングルナノファイ バー (CSNF フィルム)の6種類を実験に供した。 フィルムを 5mm 角に切断し、シリコン基板 上に貼り付けた。サンプルを試料ステージの 中心に置き、カプトンでカバーし、窒素置換 を行った。BL40B2 にて、波長 1.5Åを用い、 広角は Flat Plate、小角は CCD にて撮影を行 った。撮影は、試料をX線入射方向に対して、 0,45,90 の角度で回転させ、それぞれの角 度で、入射角は-0.1、0、0.05、0.1、0.2の 5 つの角度を測定した^{1.2)}。

結果と考察:図1に一軸配向 PHB フィルムの 広角回折図を示す。延伸方向に平行(角度 0 度)では回折はリングパターンを示しており、 結晶が c軸を中心に回転している様子を示し ている。一方、延伸方向に垂直(角度 90 度) では、通常のX線繊維図に相当する回折パタ ーンが得られている。従って、微小角入射広 角X線回折で結晶の配向性をきちんと評価で きることを確認した。



Fig. 1. Synchrotron grazing-induced wide-angle X-ray diffraction of PHB uni-axially oriented film.

図2にSi 基盤上のCSNFの広角回折図を示 す。非常に薄い積層膜からでも回折がきれい に得られていることがわかる。さらに、回折 がリングではなく、アーク状に収束している ことから、面配向が起こっていることがわか った。

図3にPETフィルム表面にCSNFを塗布した PET+CSNFフィルムの広角回折図を示す。全て の回折はPETに由来する回折であり、CSNFに 由来する回折を確認することが出来なかった。 これは、PETとCSNFの回折距離が非常に近い ことが一つの原因である。さらに、CSNFの厚 みがほとんど無いため、回折強度が非常に弱 く、ほとんど検出されていないことも考えら れる。



Fig. 2. Synchrotron grazing-induced wide-angle



X-ray diffraction of CSNF on Si wafers.

Fig. 3. Synchrotron grazing-induced wide-angle X-ray diffraction of CSNF on PET films.

今後の展望:今回、全てのサンプルから回折 を撮影することは出来たが、入射角に対する 変化が見られなかった。すなわち、表面だけ を捉えることが出来ておらず、CSNF部分に加 え、常に基盤のPETフィルム領域までX線が 浸透していることが考えられる。従って、次 回は塗布表面をより平滑にし、CSNF部分だけ から回折を取り出す、真の微小角入射X線回 折を行うことが必要である。また、結晶配向 性PETを用いずに、非晶質PETにCSNFを塗布 して回折を撮ることが必要である。

参考文献

- 1) S. Sasaki *et al., J. Appl. Cryst.*, **40**, s642-s644 (2007).
- S. Sasaki et al., Trans. Mater. Res. Soc. Jpn., 32(1), 193-197 (2007).